曝光量在 GIS 设备 X 射线可视化无损 检测中的选择应用

郭涛涛1,王达达1,于 虹1,吴章勤2,郭铁桥3

(1. 华北电力大学云南电网公司研究生工作站,昆明 650217; 2. 云南电力试验研究院(集团)有限公司电力研究院金属研究所,昆明 650217; 3. 华北电力大学机械工程系,河北保定 071003)

摘要:针对 GIS 设备缺乏有效检测手段且其在电网中的重要性,云南电网在全球率先将 X 射线数字成像 DR 检测技术应用到 GIS 设备的可视化无损检测中。目前,X 射线数字成像 DR 检测技术在电力设备可视化检测中的应用才刚刚起步,还没有现场试验操作规程、X 射线机参数选择标准、图像处理系统等理论支撑。然而,在 X 射线成像过程中,曝光量直接影响着 X 射线数字成像质量,由此基于大量的现场试验及计算,提出了曝光量在 GIS 设备 X 射线可视化图像的选择方法。

关键词: GIS;曝光量;X 射线;无损

中图分类号: TL 99 文献标识码: A 文章编号: 0258-0934(2012)05-0573-05

现代电力系统正朝着大电网、大机组、超高压、大容量的方向发展,为保障电力系统的稳定性、可靠性,对电力设备的安全运行也提出了更高的要求。GIS 设备是电网设备中变电与输电的重要设备,GIS 设备的安全运行关乎整个电网设备的正常运行。

GIS 设备内部任何故障与缺陷的存在都可能影响设备整体性能,甚至造成所辖局部地区乃至全部地区的停电。在设备发生故障之前,如有检测手段对其内部缺陷位置、性质及程度进行检测、可视化和分析诊断,就显得尤为重要。对电气设备进行 X 射线可视化无损检测是近年发展起来的,鉴于其成像速度快、图像质量好、缺陷特征明显等特点在工业检测领域得到了广泛的应用。目前 X 射线在电气设备的

检测中应用还是比较少,但是基于 X 射线检测 的多种优点使其在电气设备无损检测中有广阔 的应用前景。

目前 X 射线检测技术在电网设备的无损检测中主要应用于 GIS 变电站的罐式断路器、变压器、母线、电流和电压互感器、隔离开关等重要电气设备的内部缺陷检测中。由于 X 射线检测在电气设备领域的应用时间还比较短,目前还没有一个统一的现场操作规程、统一的 X 射线机参数选择标准、统一的 X 射线图像处理方法和完整的 X 射线图像处理系统。本文就是针对 X 射线检测技术在电气设备中应用时曝光量选择的讨论。

1 DR 检测时存在的问题

DR 检测技术是云南电网在世界上率先应 用于电网设备的无损检测中。DR 技术应用于 电网设备时,检测过程中各种参数的选择没有 一个统一的标准。检测过程中检测人员往往采 取电压等级、电流等级由高到低的顺利依次对

收稿日期:2011-12-15

作者简介:郭涛涛(1986~),男,河北唐山人,硕士研究生,主要研究方向为无损检测新技术,X 射线实时成像技术在电网设备中的应用等。

设备进行透照,这样不仅浪费了大量的检测时间,不利于对变电站 GIS 设备的普测,也增加射线机工作时间,缩短了射线机的使用寿命。同时,由于 X 射线对人体有害,长时间的透照也会对检测人员和变电站工作人员产生危害,这就要求在进行 X 射线检测时尽量减少透照的时间与透照强度。此外,经过研究表明,短时间的 X 射线照射对变压油、绝缘油等各种油样会有微小影响,所以长时间的 X 射线照射可能会对一些设备的绝缘油液、气体产生一定的影响,进而影响整体设备的稳定性。

鉴于以上原因,对曝光量的选择就要求在 进行透照试验以前针对不同的 GIS 设备有针对 性地选择曝光量的大小,进而选择合适的透照 参数:管电压、管电流等。

2 曝光量及其选择规律

曝光量为射线源发出的射线强度与照射时间的乘积^[1]。对于 X 射线来说,就是射线机管电流 i 与检测所用时间 t 的乘积。曝光量是射线透照工艺的一个重要参数,在胶片 X 射线技术中,曝光量直接影响到照相影像的黑度,二者在一定范围成一定的线性关系,可以通过调节曝光量来调节影像的质量。同时,曝光量还影响着影像的对比度、颗粒度以及信噪比,进而影响到图像的灵敏度。

曝光量的选择遵循以下三个规律:(1)互 易律[2]:一定黑度的曝光量 E = It, 当射线强度 I和照射时间 t 变化时, 只要二者乘积不变, 则 得到的图像黑度值是不变的。(2)平方反比定 律[2]:从 X 射线源发出的辐射,强度 I 与距离 F 的平方成反比,即存在以下关系: $I_1/I_2 = (F_2/$ F.)2。原理是:在射线源照射方向上选择任意 垂直的截面,单位时间在截面上通过的光量子 总数是不变的,但是截面积与到射线源的距离 的平方成正比,所以截面积的光量子密度,即辐 射强度与距离平方成反比。(3)曝光因子[2]将 互易律和平方反比定律结合起来即可推导出曝 光因子。存在以下关系式: $\Psi = it/F^2$,其中 i 为 管电流, t 为照射时长, F 为焦距的大小。通过 该式可以方便地确定射线强度、曝光时间和焦 距三个参量中的一个或两个发生改变时,如何 修正另一个或两个参量的值。

由互易律,可知曝光量与射线强度及其曝 574 光时间成正比,射线强度是由管电流决定的。在 X 射线胶片检测技术中,可以调节管电流和曝光时间来改变曝光量;而在 CR 与 DR 技术中,曝光时间一般是确定值(几秒到十几秒),可以通过调节管电流的大小来调节曝光量的大小。由平方反比定律,可知射线强度与焦距成平方反比关系,又射线强度与曝光量成正比可得出曝光量也与焦距成反比关系。曝光因子的定义就给了射线强度、曝光时间和焦距三个变量直观的关系式。

3 GIS 设备 X 射线 DR 技术曝光量的 选择应用

X 射线数字成像 DR 技术是近年来发展起来的无损检测技术。DR 技术可以直观地在不拆卸设备的情况下,对设备内部故障、缺陷给出可靠、准确的定性/定量的分析判断,以提高对电力设备内部缺陷检测的可靠性、准确性,且其是对电力设备现有检测手段的强有力的补充。与此同时,X 射线数字成像技术如与局部放电、化学检测方法有效结合使用,将会成为检查电力设备缺陷及隐患的一种系统和有效的手段。

DR 技术采用先进的非晶硅、非晶硒、CMOS 阵列板,硒或硅元件按照吸收射线量的多少产生正比例的正负电荷对,存储于薄膜晶体管内的电容器中,所存储的电荷与其后产生的影像黑度成正比^[3]。扫描控制器读取电路将光电信号转换为数字信号,数据经处理后获得的数字图像在显示器上显示出来。上述曝光和获取图像的整个过程一般仅需要几秒钟至十几秒钟。所以对 DR 的曝光量改变一般只需要改变管电压或者管电流的大小。

典型 GIS 设备曝光量的选择应用:

3.1 220 kV 断路器曝光量的选择应用

220 kV 断路器罐体直径为 1 200 mm。选取断路器 A 相的梅花触头与导杆连接处作为检测位置。

首先按照焦距选择标准^[4]来计算断路器的最佳透照焦距值。

根据公式:

 $f \ge 10 \ d \ b^{2/3}$;

 $f \ge 10 \times 1.2 \times \sqrt[3]{360\ 000}$

得出透照距离: $f \ge 854$,再根据公式: F = f + b 得出焦距: $F \ge 1$ 454。

其中,d=1.2 mm 为焦点有效尺寸的大小, b=D/2=600 mm 为罐体直径的一半。

选择焦距值为 1 400 mm,在不同电压等级下对断路器进行透照试验。选择表 1 中的透照参数,图 1、图 2、图 3 为其相对应的 X 射线检测效果图。

表 1 不同参数下断路器 X 射线曝光量

序号	焦距 /mm	电压值 /kV	电流值 /mA	曝光量 /mA・min
1	1400	200	2	0.34
2	1400	250	2.5	0.42
3	1400	300	3	0.51

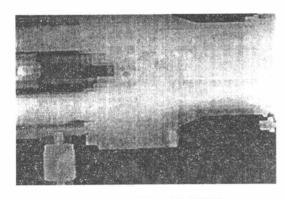


图 1 曝光量较小时的效果图

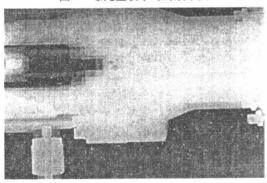


图 2 曝光量适当时的效果图

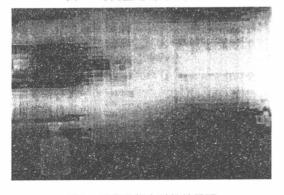


图 3 曝光量较大时的效果图 根据试验可得,焦距为 1 400 mm,管电压为 200 kV,管电流 2.5 mA 时图像效果最好。

根据公式:

E = it;

 $E = i \times 0.17$;

 $E = 2.5 \times 0.17$;

 $E = 0.42 \text{ mA} \cdot \text{min}$

其中,时间 t 为 10 s。

通过以上计算值与实际现场试验的数据可以得出:断路器、避雷器等内部结构不是很复杂的部位在 DR 技术检测时所需的曝光量仅为0.42 mA·min 左右即可得到最佳的 X 射线图像效果图。

通过图 2 和图 3 的对比在曝光量较大时图像的边缘被弱化不清晰,在曝光量合适时就可以得到比较好的图像。

3.2 220 kV 隔离开关曝光量的选择应用

首先选取隔离开关正位作为检测位置。罐体直径为1000 mm,根据焦距选择标准计算出最佳透照焦距值。

根据公式:

$$f \ge 15 \ d \ b^{2/3};$$

 $f \ge 15 \times 1.2 \times \sqrt[3]{250\ 000}$

得出透照距离: $f \ge 1134$,再根据公式:F = f+b得出焦距: $F \ge 1634$ 。

其中,d=1.2 mm 为焦点大小,b=500 mm 为隔离开关罐体直径的一半。

选择焦距值为 1 650 mm,在不同管电压、管电流等级下进行透照试验。选择表 2 中的透照参数,图 4、图 5、图 6 为其相对应的 X 射线成像效果图。

表 2 不同参数下隔离开关 X 射线曝光量

序号	焦距 /mm	电压值 /kV	电流值 /mA	曝光量 /mA・min
4	1650	230	2.5	0.42
5	1650	260	3	0.51
6	1650	180	3	0.51

根据试验图像在管电压 180 kV,管电流在 3 mA 时图像效果最好。

根据公式:

E = it;

 $E = i \times 0.17$;

 $E = 3 \times 0.17$;

 $E = 0.51 \text{ mA} \cdot \text{min}$

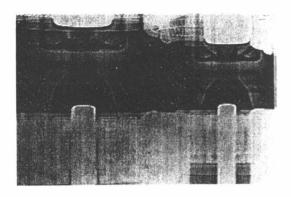


图 4 曝光量较小时的效果图

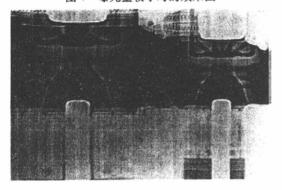


图 5 曝光量合适、电压过大效果图

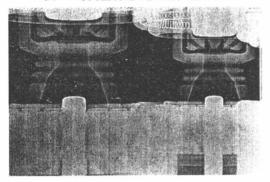


图 6 曝光量合适时的效果图 其中,时间 t 为 10 s。

通过以上计算值与实际现场试验的数据可以得出:隔离开关、电压互感器、盆式绝缘子等内部结构比较复杂的部位在 DR 技术检测时所需的曝光量为 0.5 mA·min 左右即可得到最佳的 X 射线图像效果图。

3.3 220 kV 母线曝光量的选择应用

首先选取母线中断作为检测位置。罐体直径为1200 mm,根据焦距选择标准计算出最佳透照焦距值。

根据 JB/T 4730.2—2005 标准,选择 A 级射线检测等级^[5]。

 $f \ge 7.5 \ d \ b^{2/3};$ $f \ge 7.5 \times 1.2 \times \sqrt[3]{360\ 000}$ 得出: $f \ge 640$,再根据公式: F = f + b 得出: $F \ge 1240$ 。

其中,d = 1.2 mm 为射线机焦点有效尺寸 大小,b = D/2 = 600 mm 是罐体直径的一半。

选择焦距值为 1 200 mm,在不同管电压、管电流等级下进行透照试验。选择表 3 中的透照检测参数进行试验,得到如图 7、图 8、图 9 的成像效果图。

表 3 不同参数下母线 X 射线曝光量

序号	焦距 /mm	电压值 /kV	电流值 /mA	曝光量 /mA・min
7	1200	120	2.5	0.42
8	1200	100	2	0.34
9	1200	80	1.5	0.26

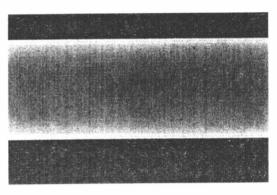


图 7 曝光量较大时的效果图

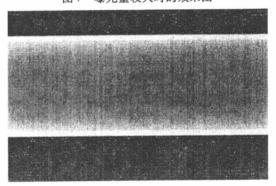


图 8 曝光量合适时的效果图

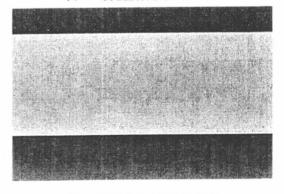


图 9 曝光量较小时的效果图

576

根据公式:

E = it;

 $E = i \times 0.17$;

 $E = 2 \times 0.17$;

 $E = 0.34 \text{ mA} \cdot \text{min}$

其中,时间 t 为 10 s。

通过以上计算值及实际现场试验的数据可以得出:母线、套筒等内部结构很简单的设备在 DR 技术检测时所需的曝光量为 0.34 mA·min 左右即可得到最佳的 X 射线图像效果图。

综合上述计算数据与图像分析可以给 DR 技术在 GIS 中的检测总结出一个推荐曝光量表 (见表 4)。

表 4 GIS 设备 DR 技术检测时推荐曝光量

内部设备复杂程度	推荐焦距值	曝光量/mA⋅min
高	B级(1650 mm)	0.5
中	AB级(1 400 mm)	0.42
低	A级(1200 mm)	0.34

注:该表格建立在现场试验的基础上,GIS设备罐体直径在1200 mm 左右。

4 结论

曝光量在 X 射线检测中直接影响着图像 质量,是射线检测中最重要的参数。正确地选择曝光量不仅可以得到最好的图像质量还可以 根据曝光量选择焦距、照射时间等技术参数,从 而可以大大提高射线照相的效率,减轻技术人 员的工作负荷。

通过对 X 射线胶片技术和 X 射线 DR 技术在电气设备中曝光量选择的计算,以及现场试验的证实,易知 DR 技术的曝光时间和所需曝光量都很小,选择正确的曝光量不仅提高了现场检测的效率,也减小了外界各种噪声的干扰,对提高图像质量有很大的帮助。而选出DR 技术检测推荐的曝光量后,又可以选择正确的焦距、管电压与管电流,大大提高了射线检测的工作效率。

参考文献:

- [1]强天鹏. 射线检测[M]. 中国劳动社会保障出版社,2007.
- [2]宋天民. 射线检测[M]. 中国石化出版社,2011.
- [3]郭祖力. 长焦距 X 射线检测时获取管电压、曝光时间的探讨[J]. 无损检测,2010,34(5):36-39.
- [4] 李衍. 微焦点 X 射线照相法的特性和应用讨[J]. 无损探伤,1995,19(1):6-11.
- [5]王俊涛,郑世才. X 射线机焦点尺寸测量方法的标准分析[J]. 无损检测,2009,32(10): 801-806.

The Application on X – ray Focal Length Parameter Selection in the Visualization Nondestructive Testing

GUO Tao - tao, WANG Da - da, YU Hong, WU ZHang - qin, WANG Jin

- (1. Graduate Workstation of North China Electric Power University & Yunnan Power Grid Corporation, Kunning, 650217,
- 2. Metals Research institute of Yunnan Electric Power Testing Research institute Company, Yunnan Kunming ,650217,
 - Department of Mechanical Engineering of North China Electric Power University, Baoding, 071003)

Abstract: Considering the important position in the power grid of GIS equipment. Yunnan power Grid has taken the lead to put X – ray digital representation technological in the application of Visualization Nondestructive Testing. But now, the application of X – ray used in electrical equipment is still at the beginning, there is still no field investigation operation rules, standards for X – ray machines to chose, image processing system and other theory foundations. The article based on a goodly amount of field investigation and also a lot of calculations, and put forward a theory about the selection method of X – ray exposure parameter in the application of Visualization Nondestructive Testing.

Key words: GIS, exposure, X - ray, Non - destructive